中華民國專利公報 [19] [12]

[11]公告編號: 452087\_

[44]中華民國

(90年 (2001)

08月21日/

新型

全 3 頁

[51] Int.Cl 06: G01R31/00

[54]名

稱: 可導正、整平介面卡插槽之測試治具

[21]申請案號:

088217951

[22]申請日期:中華民國 88年 (1999) 10月22日

[72]創作人: 王俞鈞

桃園市復興路七十號五樓之二十三

[71]申請人: 王俞鈞

桃園市復興路七十號五樓之二十三

[74]代理人:

## [57]申請專利範閱:

一種可導正、整平介面卡插槽之測 試治具,該移動壓板呈可上下移動的組 裝於治具之平台上,於移動壓板上係設 置有一片以上之測試卡,該移動壓板並 利用彈性壓柱可上下移動進行測試;其 特徵在於:移動壓板上係固定有複數組 固定座,該每一固定座係設有一貫穿移 動壓板之插槽,可供測試卡貫穿插置並 凸伸於移動壓板下方,而設於固定座兩 側之兩組彈性壓柱,外部套設有彈性元 件,底端並與導正定位件之螺孔鎖接固 定、該導正定位件在底面設有定位部、 此定位部為吻合於待測主機板插槽,藉 由對移動壓板的壓動,可使測試卡插入 相對應之插槽內,使測試卡對插槽進行 測試,且利用導正定位件與插槽的吻合 對應,而可將插槽作導正,暨利用測試 卡的插入測試得使插槽具有被整平之效 果者。

## 圖式簡單說明:

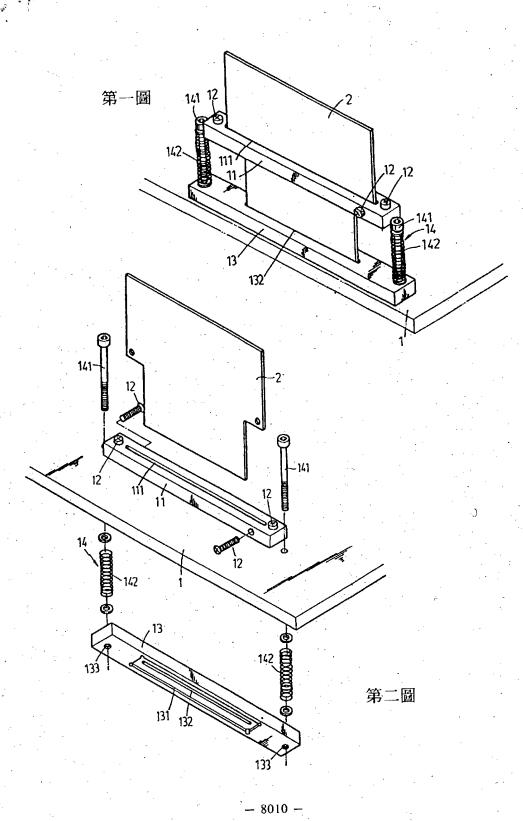
第一圖所示為本創作之立體外觀 圖。

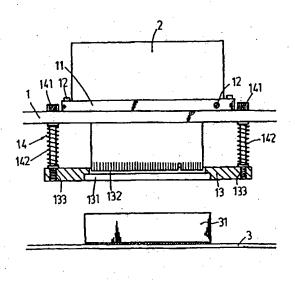
第二圖所示為本創作之立體分解 **₽** • • .

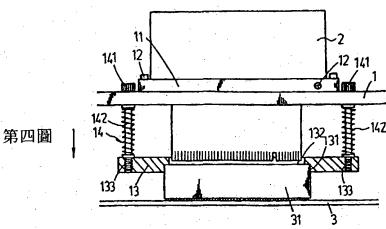
第三圖所示為本創作之前視平面及 局部剖視圖。

第四圖所示為本創作之測試動作示

第五圖所示為本創作之測試動作示 意圖二。







第三圖

